—受託研究—

# 高輝度蓄光製品の開発

## 陶 磁 器 科 吉田英樹

## 九州大学大学院 藤野 茂・梶原稔尚

## (有)筒山太一窯 福田太一・福田友和

#### 要 約

蓄光体-ガラス複合体の蓄光性向上を目的として、ガラスの組成および焼成条件が蓄光体-ガラス複合体の残光輝度特性に及ぼす影響について検討した。その結果、緑色蓄光体SrAl<sub>2</sub>O₄:Eu<sup>2+</sup>,Dy<sup>3+</sup>と50SiO<sub>2</sub>-30B<sub>2</sub>O₃-2.0Al<sub>2</sub>O₃-0.2Na<sub>2</sub>O-6.5K<sub>2</sub>O-0.5MgO-3.0CaO-1.5BaO-3.8ZnO-2.5ZrO<sub>2</sub>(mol%)の組成を有するガラス粉末を、蓄光体配合割合35mass%となるように混合し、焼成温度780℃で30分間焼成したとき、輝度が最も向上し励起光照射停止1時間後に125 mcd・m<sup>-2</sup>を示した。これは、光の散乱因子となる複合体内部の閉気孔生成と蓄光体/ガラス界面における発光の全反射をそれぞれ抑制したことにより、蓄光体の発光を複合体外部に効率的に放出できたことが要因と考えられる。

キーワード:蓄光体ーガラス複合体、残光輝度、ガラス組成、塩基度、蓄光体/ガラス界面

#### 1. はじめに

蓄光体は、紫外線などの光エネルギーによって内 部の電子が励起され、励起光遮断後に電子のエネル ギー緩和に基づく発光を数時間オーダーで示す物質 である。村山ら<sup>1)</sup>によって開発・実用化された SrAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Eu<sup>2+</sup>,Dy<sup>3+</sup>は、緑色光を発する残光特性に 優れた蓄光体として知られている。この蓄光体は、 発光時に電気エネルギーを必要としないため、ラン ニングコストゼロ、CO<sub>2</sub>排出ゼロの環境に優しい 材料として期待されており、現在、避難誘導標識な ど屋内で多く利用されている。

図1に示す代表的な蓄光製品である蓄光式避難誘 導表示板は、SrAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Eu<sup>2+</sup>,Dy<sup>3+</sup>を上絵用ガラスで 磁器タイル上に焼き付けた製品である。その残光輝 度の経時変化を図2に示す。蓄光式避難誘導表示 板は、その品質基準がJISZ9107:2008に規定さ



図1 蓄光式避難誘導表示板 (左:明視野像、右:暗視野像)

れており、励起光遮断から1時間後の最低輝度値が 図中の破線で示す7mcd・m<sup>-2</sup>と定められている。 前記製品は、1時間後の輝度が37.0 mcd・m<sup>-2</sup>あり、 蓄光式避難誘導表示板としては十分な残光輝度特性 を有する。

一方、避難場所案内板や車歩道の境界を明示する 道路鋲など屋外の夜間視認性向上を目的として、蓄 光製品の屋外への導入も進みつつある。屋外で使用 する場合、励起光源が太陽光であるため、徐々に弱 くなる励起光でも翌朝まで視認可能な残光輝度性能



と、屋外環境において長期間性能を維持できる耐候 性の付与が課題である。したがって、残光輝度性能 に関しては、少なくとも10時間後にJISの最低基 準値である7 mcd・m<sup>-2</sup>以上を維持できなければな らない。しかし、図2において、蓄光式避難誘導 表示板は6時間後には7mcd・m<sup>-2</sup>を下回り、10時 間後には4mcd・m<sup>-2</sup>未満となり、残光輝度性能が 十分ではない。

この輝度性能に影響を及ぼす因子としてガラス組 成と焼成温度が考えられるが、この関係を明らかに した例はない。また、SrAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Eu<sup>2+</sup>,Dy<sup>3+</sup>は水や水 蒸気に対して化学的に不安定<sup>2)</sup>なため、従来はさ まざまな樹脂に練り込む手法で製品化が図られてい る<sup>3),4)</sup>。しかし、屋外において長期間蓄光性能を 維持するには、樹脂の耐候性がきわめて乏しい。

そこで、本研究では、蓄光体-ガラス複合体(以下、 複合体)の蓄光性向上を目的として、ガラスの組成 および焼成条件が複合体の残光輝度特性に及ぼす影 響について検討した。

## 2. 実験方法

#### 2.1 蓄光体ーガラス複合体の調製

蓄光体として、SrAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>:Eu<sup>2+</sup>,Dy<sup>3+</sup>の組成を有す る市販のルミノーバ(根本特殊化学(株)製)を用 いた。蓄光体との複合化に用いたガラス粉末の組成 は、陶磁器の上絵付用ガラスフリット組成を基本と して、モル比で50SiO<sub>2</sub>-30B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-2.0Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-xNa<sub>2</sub>O-(6.7-x)K<sub>2</sub>O-0.5MgO-3.0CaO-1.5BaO-3.8ZnO-2.5ZrO<sub>2</sub> (ここでx = 0.2, 3.7,および6.2)とした。上記の 組成に調合した原料を1500℃で30分間溶融した 後、水中に投入して急冷することでガラス化した。 それらをボールミルで乾式粉砕し、300メッシュ の篩いを通ったものをガラス粉末として用いた。

ルミノーバとガラス粉末の混合割合は、ルミノー バの質量比で30、35、40および50mass%とし、 それぞれプレス圧24.5MPaにてプレス成形して直 径45mm、高さ15mmの円柱状の成形体を得た。 上絵付の標準的な焼成温度である780℃を中心と して、大気中730、750、780、820、850℃に て30分間焼成を行った。

#### 2.2 蓄光体-ガラス複合体の物性評価

輝度、発光スペクトル、吸水率を測定するととも に、結晶相の同定および微細構造の評価を行った。 輝度試験は、JIS Z 9107:2008に準拠して以下 のとおり行った。光を完全に遮断した箱中に48時 間静置して前処理した試料に対して、励起光源とし て常用光源蛍光ランプD<sub>65</sub>5)を用い、平均照度200 ルクスの励起光を20分間照射し励起した。照射停 止後から経過時間ごとの輝度を、クローズアップレ ンズを装着した輝度計(LS-100、コニカミノルタ センシング(株)製)を用い、焦点距離205mmに て測定した。すべての過程を室温にて行った。

上記と同様の条件下で励起した試料の300、 600、1800および3600秒後の発光スペクトルを、 マルチチャンネル分光光度計(PMA-11、浜松ホ トニクス(株)製)を用いて測定した。

吸水率は、JIS A 1509-3:2008に準拠して測定した。

各温度で焼成した複合体中の蓄光体の結晶相を確認するため粉末X線回折装置(以下、XRD)(MPD1880、日本フィリップス(株)製)を用いた。

複合体の微細構造は、エネルギー分散型X線分析 装置(NORAN System 7、サーモフィッシャー サイエンティフィック(株)製)を搭載した電界放 射型走査電子顕微鏡(以下、SEM-EDX) (JSM-6300F、日本電子(株)製)を用いた。主要 成分(Si、Sr、NaおよびK)の線分析は加速電圧 20kVにて行った。

## 3. 結果及び考察 3.1 残光輝度の評価

常用光源蛍光ランプD₅で励起した蓄光体割合 35mass%でx = 0.2のガラスを用いた複合体の 300、600、1800および3600秒後の発光スペク





トルを図3に示す。すべての経過時間において、 ルミノーバに含まれるEu<sup>2+</sup>の4f-5d遷移に基づく 520nmにピークを持ち、半値幅83nmのブロード な発光スペクトルを示した。

蓄光体割合35mass%で*x* = 6.2のガラスを用いて730~850℃で焼成した複合体の残光輝度と経 過時間の関係を両対数で図4に示す。

一般に、長残光性蛍光体の輝度の減衰は次式で表 される<sup>6)</sup>。

 $I_p = I_{p_0} \bullet t^{-n} \quad (i)$ 

 $\log I_n = \log I_{n_0} - n \cdot \log t$  (ii)

ここで $I_p$ は励起光遮断後からの経過時間tにおける残光輝度、 $I_{po}$ は初期輝度(t=0)、nは蛍光体に固有な減衰定数である。(i)式の両辺を対数で表すと、



図4 蓄光体割合35mass%でx = 6.2のガラス を用いて730~850℃で焼成した複合体の 残光輝度と経過時間の関係



図5 x = 0.2のガラスを用いて750℃で焼成した 複合体の蓄光体混合割合と励起光照射停止 1時間後の輝度および吸水率の関係

となる。(ii)式より、初期強度が高いほど、またn が小さいほど残光時間が長くなることが示唆され る。本研究では、調製条件を変化させて作製した各 試料のn、すなわち(ii)式の傾きはほぼ一定であっ た。したがって、残光特性を支配する因子は初期輝 度である。しかし、励起光遮断直後の初期輝度は指 数関数的に減衰するため、初期輝度の測定時に読み 取り誤差が大きい。そこで、以降の実験については、 より安定に測定可能な励起光照射停止3600秒後、 すなわち1時間後の輝度で残光特性の比較を行っ た。なお、焼成温度による輝度特性の変化について は後述する。

#### 3.2 蓄光体の混合割合の影響

 $x = 0.2 \text{ のガラスを用いて750℃で焼成した複合$ 体の蓄光体混合割合と励起光照射停止1時間後の輝度および吸水率の関係を図5に示す。蓄光体混合割合が30~35mass%の範囲では、混合割合の増加に伴い輝度は上昇し、35mass%で109mcd・m<sup>2</sup>を示した。40および50mass%では蓄光体の混合割合が増加しているにもかかわらず、35mass%より輝度が低下した。吸水率は40mass%まではほぼ0%であるが、50mass%では3%以上の吸水率を示した。

蓄光体混合割合40および50mass%において輝 度が低下した原因を明らかにするため、*x* = 0.2の ガラスを用いて750℃で焼成した試料断面の反射 電子像をSEMにより観察した。その結果を図6に 示す。図中の白色およびやや灰色がかった粒子は蓄 光体、その周囲の灰色領域はガラスであることが EDXによる定性分析より確認された。図6(c)に顕 著に見られる黒色部分は気孔であり、それらは蓄光 体混合割合の増加に伴って増加した。吸水率および SEM観察の結果、蓄光体を40mass%含む試料は 閉気孔のみを、50mass%含む試料は閉気孔およ び開気孔の両方を有することがわかった。一方、蓄 光体を35mass%含む試料には、いずれの気孔も 存在しないことがわかった。

そのため、以後の実験では、蓄光体の混合割合は 35mass%で一定とした。

#### 3.3 ガラス組成および焼成温度の影響

x = 0.2、3.7および6.2の各ガラス組成を用いた 複合体における焼成温度と励起光照射停止1時間後



 図6 x = 0.2のガラスを用いて750℃で焼成した 蓄光体混合割合 (a) 35 (b) 40, および (c) 50 mass%の試料の反射電子像(白色粒 子:蓄光体、灰色領域:ガラス、黒色部分:気孔)

の輝度の関係を図7に示す。焼成温度の上昇に伴っ て輝度も上昇し、*x* = 0.2および3.7の試料におい ては780℃でそれぞれ最大値125および112 mcd・m<sup>2</sup>を示し、*x*= 6.2の試料は750℃で最大 値110 mcd・m<sup>2</sup>を示した。その後、いずれの試 料も焼成温度の上昇に伴って輝度は低下した。また、 ガラス組成においては、*x*の減少、つまりガラス相









中のK<sub>2</sub>O含有量が増加するほど、輝度が上昇した。 *x* = 0.2のガラスを用いて730、780、820お

x = 0.200 万 ラスを用いて730、780、820 あ よび850℃で焼成した試料のXRDパターンを図 8 に示す。すべての試料において蓄光体の母結晶であ る SrAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> (JCPDS 74-794)が同定された。また、 850℃焼成試料を除いて、Sr<sub>4</sub>Al<sub>14</sub>O<sub>25</sub> (JCPDS 74-1810)も検出された。2*θ* = 28.4°に存在する SrAl₂O₄のメインピーク(-211)の強度を比較する と、焼成温度の上昇に伴って強度が低下した。他の ガラス組成を用いた試料においても同様の傾向を示 した。820℃以上で焼成した試料の輝度が低下し た原因は、ガラス相との反応によりSrAl₂O₄結晶相 が一部分解したためと考えられる。

#### 3.4 複合体の微細構造

780℃で焼成した*x* = 0.2および6.2のガラスを 用いた複合体の蓄光体/ガラス界面における反射電 子像および主要成分(Si, Sr, NaおよびK)の線分析 結果を図9に示す。EDX測定の結果から、白色お よび暗灰色の領域は、それぞれ蓄光体およびガラス 相であることがわかった。さらに、図 9(a)の反射 電子像では、蓄光体とガラスの界面部分に中間の階 調を呈する厚さ約1µmの界面層が認められた。-方、図 9(b)の反射電子像では明瞭な界面層は認め られなかった。EDXによる線分析の結果、蓄光体 とガラス相は、その界面において反応していること がわかった。図中に示すようにx=0.2および6.2 の試料の反応領域の幅は、それぞれおよそ4および 6µmであった。蓄光体/ガラス界面における界面 層の形成は、ガラス相の組成に依存しており、Na よりも大きなイオン半径を持つKの含有量が多い ほど界面層が狭く明瞭になった。

本研究では、以上のような蓄光体/ガラス界面状 態のガラス組成による相違を、塩基度パラメーター を用いて考察した。塩基度を実験的に求める方法も 報告されている7)が、森永ら8)によって提案され た塩基度パラメーター B値は、イオン半径と原子 価に基づく陽イオンー酸素イオン間のクーロン力か ら非常に簡便に算出でき、多成分系ガラスの平均的 塩基度を表している。この方法により算出したx = 0.2、3.7および6.2の各ガラス組成のB値は、そ れぞれ0.39、0.35および0.32であり、同様に計 算した蓄光体のB値は0.58である。物質間の塩基 度差が大きいほど反応性が高まることが知られてい ることから<sup>9)</sup>、蓄光体とガラス相間のB値の差が大 きいほど、互いに反応しやすいといえる。そのため、 蓄光体とのB値の差がより小さい $x = 0.2 \text{ o} \text{ K}_2 \text{ O}$ 含 有量が高い試料が狭い反応相を示し、図 9(a) に見 られるような界面層が形成されたと考えられる。一 方、x = 6.2のNa<sub>2</sub>O含有量が高い試料では、蓄光 体とガラス相間の反応がより進み、蓄光体結晶構造



図9 780℃で焼成した(a)x = 0.2および(b)6.2 のガラスを用いた複合体の蓄光体/ガラス界 面における反射電子像および主要成分(Si, Sr, NaおよびK)の線分析結果 (図中左上の 写真は蓄光体粒子の全景を示し、破線で囲っ た部分が分析位置を示す。)

の破壊が起こり、発光源が減少したものと考えられ る。

SEMで観察される反射電子は、原子番号および 密度の増加とともにより多く検出される<sup>10)</sup>。すな わち、図 9(a)に示す界面層は、蓄光体よりも原子 番号の小さな元素を含むか、密度が小さいことを示 している。蓄光体の屈折率は1.66<sup>11)</sup>でガラス相の 屈折率1.47(実測値)よりも大きい。この場合、 蓄光体の発光がその内部で全反射を起こし、光の一 部しか外部に出ることができないため、総体的な発 光特性が低下することとなる。Lorentz-Lorenz式 によれば、屈折率は物質の密度に依存し、密度の減 少に伴って減少する<sup>12)</sup>。つまり、界面層の屈折率は、 蓄光体の屈折率より小さく、ガラス相のそれより大 きいと推測される。よって、界面層が反射防止膜の 役割を果たすことによって全反射が抑制され、複合 体中の蓄光体の発光がより効率的に複合体外部に放 出できたと考えられる。

## 4. まとめ

蓄光体-ガラス複合体の蓄光性向上を目的とし て、ガラスの組成および焼成条件が複合体の残光輝 度特性に及ぼす影響について検討した結果、以下の 知見を得た。

(1)緑色蓄光体SrAl₂O₄:Eu<sup>2+</sup>,Dy<sup>3+</sup>と50SiO₂-30B₂O₃2.0Al₂O₃-0.2Na₂O-6.5K₂O-0.5MgO-3.0CaO1.5BaO-3.8ZnO-2.5ZrO₂ (mol%)の組成を有するガラス粉末を、蓄光体配合割合35mass%となるように混合し、焼成温度780℃で30分間焼成したとき、励起光照射停止1時間後の輝度が最も向上し最大125 mcd・m<sup>-2</sup>を示した。
(2)蓄光体配合割合が35mass%のとき、蓄光体の発光の散乱因子となる開気孔および閉気孔が存在しなかった。

 (3) 蓄光体の母結晶であるSrAl₂O₄結晶相を変化 させることなく緻密化する温度は780℃であった。
 (4) ガラス中のK₂O含有量が高いほど蓄光体/ガラス界面での反応性が低く、蓄光体を保持できると 考えられる。

(5) 蓄光体/K<sub>2</sub>O高含有ガラス界面に明瞭な界面 層が生成し、これが全反射を抑制することで蓄光体 粒子外部に蓄光体の発光を効率的に放出したと考え られる。

本研究の成果に基づき、さらに輝度が向上する製造プロセスを検討した結果、20時間視認可能な輝度を保持できる複合体の開発に成功し、高輝度蓄光製品「エコほたる」(図10)として(有)筒山太一窯が商品化した。

## 付 記

本研究は、(有)筒山太一窯が実施した(財)長崎 県産業振興財団の新エネルギー・環境産業事業可能 性調査事業の一部を窯業技術センターが受託し実施 したものである。

### 参考文献

1) T. Matsuzawa, Y. Aoki, N. Takeuchi, and



図 10 高輝度蓄光製品「エコほたる」カタログ

Y. Murayama, J. Electrochem. Soc., 143, 8, pp. 2670-2673 (1996).

- C. Guo, L. Luan, D. Huang, Q. Su, Y. Lv, Mater. Chem. Phys., 106, 2-3, pp. 268-272 (2007).
- Z. Haitao, D. Yan, J. Jianqing, H. Jinhua and M. Changwen, J. Rare Earths, 24, 1, 1, pp. 160-161 (2006).
- 4) D.B. Bem, A.S. Luyt, F.B. Dejene, J.R. Botha and H.C. Swart, Physica. B: Conde. Matt., 404, 22, pp. 4504-4508 (2009).
- 5) ISO 11664-2:2007, "Colorimetry -- Part 2: CIE standard illuminants".
- 6) 蛍光体同学会, "蛍光体ハンドブック", (株) オーム社, 東京, pp. 65-74 (1987).
- J. A. Duffy and M. D. Ingram, J.Non-Cryst. Solids, 21, 3, pp. 373-410 (1976).
- 8) K. Morinaga, H. Yoshida, and H. Takebe, J. Am. Ceram. Soc., 77, 12, pp. 3113-3118 (2005).
- H. G. Schurecht, J. Am. Ceram. Soc., 22, 1-12, pp. 116-123 (1939).
- 10) K. Katakami, S. Shimoda, K. Kobayashi, and K. Kawasaki, Dentomaxillofacial Radiology, 37, pp. 330-339 (2008).
- 11) Y. Imai, R. Momoda, and C. N. Xu, Mater. Lett., 61, pp. 19-20, 4124-4127 (2007).
- 12) D. E. Aspnes, Am. J. Phys., 50, 8, pp. 704-709 (1982).